## 酸化物の光誘起誘電効果

## 山田泰裕

京都大学大学院理学研究科

近年、物質の光制御・光応答が非常に注目され、盛んに研究がなされている。 最近、我々は光励起によって量子常誘電体 SrTiO<sub>3</sub>(STO)において図1に示したよ うな誘電分散が現われることを報告した<sup>(1)</sup>。このように誘電率の実部が周波数の 減少とともに単調に増大し、虚部にピークをもつような分散は Debye 型と呼ば れ、以下のような式で表される。

$$\varepsilon^{*}(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\varepsilon_{0} - \varepsilon_{\infty}}{1 - i\omega\tau}$$
(1)

Debye 型の誘電分散は、永久双極子の配向緩和によってもたらされる場合が有名 であるが、誘電率の異なる二層が混合した場合(Maxwell-Wagner effect)<sup>(2)</sup>でも 現れることが知られている。

本研究では、光誘起 Debye 型誘電分散の起源を明らかにするために、STO に Ca を導入した強誘電体 Sr<sub>1-x</sub>Ca<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>(SCT)における光誘起誘電効果、特に光誘起 Debye 型誘電分散に注目して研究を行った。SCT 中にドープされた Ca イオンは Sr とのイオン半径が違うためにダイポールとして振舞うことが知られている。

このようなダイポールの光応答を詳細 に調べることで、光誘起 Debye 分散の 起源を明らかにすることができる。

本研究で使用した試料は Floating Zone 法で作成された単結晶である。 酸素雰囲気下でアニールすることで欠



図1 STO の 5K における光誘起 Debye 分 散。光励起前は(実部●、虚部△)分散が 見られないが、光励起(実部○、虚部◇) によって Debye 分散が現れる。



図 2 SCT における光誘起誘電効果。100Hz, 10kHz, 1MHz での光照射前(<u>点線</u>)・光照 射中(実線)の誘電率の温度依存性。光励 起によって、低周波で誘電率の増大が見ら れるほか、転移温度の低下も観測されてい る。inset は Cole-Cole プロット。

陥密度を低減させている。100Hz~1MHzの誘電率は交流インピーダンス測定で 測定された。励起光源はHe-Cdレーザー(波長 325nm)で、バンド間光励起を 行った。

図2にSCTの100Hz、10kHz、1MHzでの光照射前(-)・光照射中(-)の 誘電率の温度依存性を示す。光照射前の誘電率は27K付近にピークをもち、強 誘電相転移が起こっていることを示

は電相転移が起こうていることを示 している。光励起を施すと、Debye 型分散に対応して低周波ほど誘電率 が大きく増大している。また光励起 によって転移温度が低下しているこ とも分かる。転移温度のシフトは、 光励起キャリアによる静電遮蔽効果 で説明することができる<sup>(3)</sup>。

光誘起 Debye 分散の起源を考えるために、以下のような解析を行った。Debye 型の誘電分散は

 $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + f/(1 - i\omega\tau)$ と表され る。ここで、 $\omega$ は周波数である。 $\tau$ は 緩和時間、fは振動子強度と呼ばれる。 Debye 型誘電分散の緩和時間と振動 子強度の温度依存性を図3に示す。 緩和時間・振動子強度ともに転移温 度 T<sub>c</sub>付近で anomaly を持つ。このよ



図3 Sr<sub>1-x</sub>Ca<sub>x</sub>TiO<sub>3</sub>(x=0.013)における Debye 型誘 電分散の振動子強度(○)と緩和時間(■)。 転移温度付近で anomaly をもつ。実線は Maxwell-Wagner model による計算値。

うな緩和時間・振動子強度の温度依存性は、Maxwell-Wagner effect でのみ説明することができる。詳細な解析の結果として、光励起によって伝導領域が生成され、 もとの絶縁領域との2相混合状態が実現していることが示唆される。

講演では、Maxwell-Wagner effect から Debye 型の誘電分散が導かれることを示し、光誘起効果の詳細を議論したい。

## References

- 1. T. Hasegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 72, 41 (2003)
- 2. I. P. Raevski et al., J. Appl. Phys. 93, 4130 (2003).
- 3. Y. Yamada et al., J. Lumi. 112, 259 (2005)